

ДОПОЛНЕНИЕ
к программе-минимум кандидатского экзамена по специальности
02.00.02 - аналитическая химия
«Инструментальные методы количественного химического анализа»

I. Теоретические основы атомно-спектральных методов.

Строение атома и квантовые числа электронов. Состояние электронов в атомах и образование атомных спектров. Электронные оболочки, их заполнение. Принцип Паули. Характеристика стационарных состояний, правила отбора. Потенциал возбуждения и ионизации атома. Спектр атома водорода. Спектр многоэлектронного атома. Мультиплетность энергетических уровней. Атомные спектры и периодическая система элементов Менделеева. Излучающие и поглощающие переходы. Вероятности переходов. Линейчатые, полосатые и сплошные спектры. Интенсивность спектральных линий эмиссии. Резонансные линии. Самопоглощение.

2. Атомно-эмиссионный спектральный анализ

- 2.1 Схема спектрального анализа. Зависимость интенсивности характеристического излучения от температуры и концентрации.
- 2.2 Источники возбуждения спектров в атомно-эмиссионном анализе. Основные характеристики источников возбуждения спектров.
- 2.3 Пламена, как источники атомизации и возбуждения.
- 2.4 Дуговой и искровой разряды. Связь интенсивности спектральных линий с концентрацией аналита и основными параметрами плазмы. Зависимость температуры и электронной концентрации от состава плазмы. Оптимальные условия возбуждения спектральных линий. Фон в спектре дугового и искрового разряда.
- 2.5 Плазменные источники возбуждения.
 - 2.5.1 Высокочастотный индукционный плазменный разряд. Физические параметры и аналитические характеристики. Типы горелок. Влияния матричных элементов. Практическое применение.
 - 2.5.2 Тлеющий разряд (лампа Грима). Способы поддержания и стабилизации разряда. Особенности тлеющего разряда в полом катоде. Аналитические возможности применения различных вариантов тлеющего разряда.
 - 2.5.3 Дуговые плазматроны. Преимущества и недостатки. Практическое использование.
- 2.6. Типы спектральных приборов. Призменные и дифракционные спектрографы. Спектральный диапазон. Дисперсия. Разрешающая способность.
- 2.7. Регистрация спектров. Основные типы приемников излучения и их характеристики.
- 2.8. Пробоподготовка, способ введения пробы в источник возбуждения. Образцы сравнения.

- 2.9. Качественный и полуколичественный анализ. Количественный атомно-эмиссионный спектральный анализ.
- 2.10. Атомно-эмиссионный спектральный анализ веществ высокой чистоты.
- 2.11. Особенности анализа объектов окружающей среды.

3. Атомно-абсорбционная спектрофотометрия.

- 3.1 Принцип атомно-абсорбционного анализа.
- 3.2 Основные узлы атомно-абсорбционного спектрофотометра и их назначение.
- 3.3 Пламенная и электротермическая атомизация. Выбор оптимальных условий анализа. Факторы, влияющие на пределы обнаружения элементов в атомно-абсорбционном анализе. Зеемановская коррекция фона.
- 3.4. Процессы, происходящие в атомизаторах, типы и механизмы матричных влияний. Способы подавления и устранения влияний в атомно-абсорбционном анализе.
- 3.5 Сравнение аналитических возможностей атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного методов спектрального анализа.

4. Рентгеновская спектрометрия.

- 4.1 Рентгеновские спектры, способы их возбуждения и регистрации.
- 4.2 Поглощение рентгеновского излучения Интенсивность рентгеновской флуоресценции Зависимость интенсивности флуоресценции от химического состава образца (Закон Мозли).
- 4.3 Аппаратура методов рентгеновской спектрометрии Источники первичного излучения Рентгеновская оптическая система Детекторы рентгеновского излучения.
- 4.4 Виды рентгеновской спектрометрии. Рентгенофлуоресцентный анализ Рентгеноэмиссионный анализ Рентгеноабсорбционный анализ Рентгеноспектральный микроанализ
- 4.5 Пробоподготовка в рентгеноспектральных методах
- 4.6 Сравнение аналитических характеристик методов рентгеновской спектроскопии и область их применения

5. Масс-спектрометрия.

- 5.1 Основы масс-спектрометрии для элементного анализа неорганических веществ
- 5.2 Типы масс-анализаторов: времяпролетные, квадрупольные, секторные.
- 5.3 Источники ионов: источники термической ионизации, искровой и лазерный ионные источники, индуктивно-связанная плазма, тлеющий разряд.
- 5.4 Методы регистрации ионов: фотографическая и электрометрическая регистрация.
- 5.5 Качественный, количественный и изотопный масс-спектрометрический

анализ неорганических веществ

5.6 Аналитические характеристики масс-спектрометрических методов анализа и области их применения

6. Ядерно-физические методы анализа.

6.1 Взаимодействие частиц с ядрами

6.2 Активационный анализ. Способы облучения: тепловые и быстрые нейтроны, заряженные частицы, гамма-кванты.

6.3 Радиохимическое разделение

6.4 Гамма-спектрометры

Аналитические характеристики и применение активационных методов анализа

7. Определение концентраций анализаторов.

7.1 Методы градуировки: стандартные образцы, построение градуировочных графиков, метод добавок, метод двух стандартов.

7.2 Методы компенсации помех: внутренние стандарты, буферирование.

8. Метрология анализа.

Метрологические характеристики методов анализа. Повторяемость, воспроизводимость и правильность результатов. Диапазоны определяемых содержаний, пределы обнаружения элементов-примесей и методы их оценки. Доверительный интервал для найденной концентрации. Допускаемые расхождения результатов анализа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Золотов Ю. А., Вершинин В. И. История и методология аналитической химии. М.: Академия, 2007. 464 с.
2. Аналитическая химия. Новый справочник химика и технолога: в 3 т. СПб.: АНО НПО «Мир и Семья»; АНО НПО «Профессионал», 2004. Т. 3. С. 3–55.
3. Основы аналитической химии: учеб. для вузов: в 2 кн. / Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова, В. И. Фадеева и др. М.: Высш. шк., 2000. Кн. 2. Методы химического анализа. 494 с.
4. Аналитическая химия: в 3 т. / Под. ред. Л. Н. Москвина. М.: Академия, 2008. Т. 1. Методы идентификации и определения веществ. 576 с.
5. Отто М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 2008. 544 с.
6. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа. Изд-во С-Петербургского университета. 2000.
7. Зильберштейн Х.И. Спектральный анализ чистых веществ. Санкт-Петербург: Химия. 1994.
8. Васильев В.П. Аналитическая химия, кн. 2. Физико-химические

- методы анализа. М.: Дрофа. 2002.
9. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: БИНом. 2003.
10. Пупышев А.А. Практический курс атомно-абсорбционного анализа. Екатеринбург, 2003.
11. Сапрыкин А. И. Методы рентгеноспектрального анализа: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 82 с.
12. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

Составил:

д.т.н. Сапрыкин А.И.

Утверждено Ученым Советом ИНХ СО РАН